

Metrologia: metody pomiarowe



dr inż. Paweł Zalewski
Akademia Morska w Szczecinie

Metody pomiarowe:

Logiczny ciąg (algorytm) wykonywanych podczas pomiaru operacji, opisanych w sposób ogólny, nosi nazwę **metody pomiarowej**.

Metody pomiarowe można podzielić na:

a) **bezpośrednie:**

- metodę bezpośredniego porównania,
- metodę różnicową,
- metodę zerową,

b) **pośrednie.**

Metody pomiarowe:

Metoda bezpośrednia jest to taki sposób pomiaru, w którym wynik pomiaru otrzymuje się na podstawie wskazania przyrządu wywzorcowanego w jednostkach miary wielkości mierzonej.

Metoda bezpośredniego porównania polega na porównaniu całkowitej wartości wielkości mierzonej ze znaną wartością wzorcową tej wielkości, wchodzącą bezpośrednio do pomiaru, czyli wskazanie K przyrządu stanowi wynik X pomiaru:

$$X = K$$

Błąd systematyczny ΔX_s i przypadkowy ΔX_p wyniku pomiaru są tożsame z błędem systematycznym ΔK_s i przypadkowym ΔK_p wskazania:

$$\Delta X_s = \Delta K_s$$

$$\Delta X_p = \Delta K_p$$

Metody pomiarowe:

Metoda różnicowa polega na odjęciu od wielkości mierzonej X znanej wartości wzorcowej W i pomiarze otrzymanej różnicy K metodą bezpośredniego porównania. A więc wartość wielkości mierzonej można obliczyć ze wzoru:

$$X = W + K$$

Na wartość błędu wyniku pomiaru ΔX wpływa zarówno błąd wzorca ΔW , jak i wskazania ΔK :

$$\Delta X_s = \Delta W_s + \Delta K_s$$

$$\Delta X_p = \sqrt{(\Delta W_p)^2 + (\Delta K_p)^2}$$

gdzie: $\Delta X_s, \Delta W_s, \Delta K_s$ - błędy systematyczne wyniku, wzorca i wskazania;

$\Delta X_p, \Delta W_p, \Delta K_p$ - błędy przypadkowe wyniku, wzorca i wskazania.

Przykładem realizacji tej metody jest ważenie na wadze sklepowej z użyciem odważników, pomiar długości z użyciem wzorców długości (płytek wzorcowych), pomiar DGPS itp.

Metody pomiarowe:

Metoda zerowa polega na badaniu różnicy między wielkością mierzoną a wzorcową i takiej zmianie wielkości wzorcowej, aby tę różnicę sprowadzić do zera. Stąd wynik pomiaru X jest równy wartości wzorca:

$$X = W$$

Na błąd pomiaru wielkości mierzonej X wpływa nie tylko błąd wartości wzorca ΔW , ale także błąd wskazania równości tych wielkości. Wzory na błąd pomiaru: systematyczny ΔX_s i przypadkowy ΔX_p są analogiczne jak w metodzie różnicowej:

$$\Delta X_s = \Delta W_s + \Delta K_s$$

$$\Delta X_p = \sqrt{(\Delta W_p)^2 + (\Delta K_p)^2}$$

Przykładem realizacji tej metody jest pomiar masy na wadze laboratoryjnej dwuszalkowej.

Metody pomiarowe:

Metoda pośrednia polega na bezpośrednim pomiarze innych wielkości, związanych z wielkością szukaną znaną zależnością. Z zależności tej wyznacza się wartość X mierzonej wielkości:

$$X = f(A, B, C, \dots)$$

gdzie: A, B, C, \dots - wielkości mierzone bezpośrednio.

Wpływ błędów pomiaru wielkości A, B, C, \dots na wartość błędu pomiaru wartości wielkości X można wyznaczyć rozwijając funkcję $f(A, B, C, \dots)$ w szereg Taylora. Pomijając wyrazy z wyższymi pochodnymi, zmianę wartości ΔX można wyznaczyć ze wzoru:

$$\Delta X = \frac{\partial f}{\partial A} \Delta A + \frac{\partial f}{\partial B} \Delta B + \frac{\partial f}{\partial C} \Delta C + \dots$$

gdzie: $\frac{\partial f}{\partial A}, \frac{\partial f}{\partial B}, \frac{\partial f}{\partial C}, \dots$ pochodne cząstkowe funkcji, wyznaczone względem zmiennych A, B, C, \dots ; $\Delta A, \Delta B, \Delta C, \dots$ - przyrosty zmiennych A, B, C, \dots

Metody pomiarowe:

Stosując zasady sumowania błędów systematycznych i przypadkowych można zapisać wzory na odpowiednie błędy:

$$\Delta X_s = \frac{\partial f}{\partial A} \Delta A_s + \frac{\partial f}{\partial B} \Delta B_s + \frac{\partial f}{\partial C} \Delta C_s + \dots$$

$$\Delta X_p = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial A} \Delta A_p\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial B} \Delta B_p\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial C} \Delta C_p\right)^2 + \dots}$$

Metody pomiarowe:

Przykładowo graniczną wartość błędu przypadkowego pomiaru powierzchni prostokąta określa wzór:

$$\Delta X_p = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial A} \Delta A_p\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial B} \Delta B_p\right)^2}$$
$$\Delta X_p = \sqrt{(B \cdot \Delta A_p)^2 + (A \cdot \Delta B_p)^2},$$

gdyż przy obliczaniu pochodnych cząstkowych wielkości boków A i B przyjmuje się jako const.